

Application/Control N	(
10/718,881	
Examiner	

Applicant(s)/Patent under Reexamination
CHENG ET AL.
Art Unit

2813

	Thanh T. Nguyen
NIED	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
438	597	5/2/2005	TN
	618		
	622		
	629		
	634		
	637-640		
	769		
	786	J	

INT	INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner	
				
		·		

	DATE	EXMR
East (see attachment)	5/2/2005	TN
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
•		
	 •	